

氯化银固体径迹探测器的试制

@赵裕民 @刘詠莲

收稿日期 1981-4-24 修回日期 网络版发布日期:

摘要 <正> 自从发现掺杂氯化银单晶片可以记录带电粒子后,二十年来国外一些实验室对它进行了一系列的研究。它的基本特性是: 1.可记录带电粒子 其灵敏度与所掺杂质的种类和数量有关。目前,以掺5000ppm镉离子灵敏度最高,对质子灵敏阈约为30 MeV。

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(439KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者